



マイクロフォーカスX線CTシステム 大型試料対応SMX-225CT説明会

マイクロフォーカスX線CTシステムは、試料の内部構造を高解像度・高コントラストの三次元イメージングで観察・解析し、**非破壊で内部構造を確認可能な装置です**。説明会では、マイクロフォーカスX線システムのアカデミア分野での応用事例をご紹介します。

＜大型試料対応SMX-225CTの特長＞



◆大型フラットパネル検出器を搭載

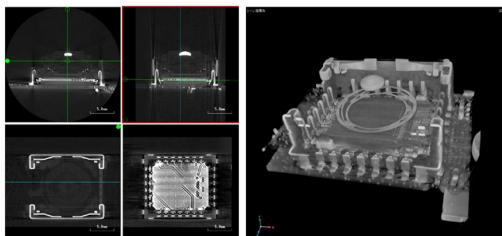
広いダイナミックレンジを備えた検出器を搭載しています。広い視野で、**高コントラスト・シャープ**な断面画像が得られます。

◆おまかせCT撮影機能

複雑なCT撮影条件を設定することなく、簡単にCT撮影ができる機能を有します。

◆搭載ワーク最大寸法

Φ600mm×H800mm (約20kg)のワークをCTステージに搭載することができます。大きいワークでも容易に位置決め可能です。



◆会場：岡山大学 津島キャンパス 文法経1号館2階251室

◆日時：9月30日（水）13:00～14:00

◆対面参加の方は説明会后、実際の機器が見学できます。

準備の都合上、希望される方は下記リンクまたは右のQRコードからお申込みください。

<https://forms.gle/46s8rpV3zuUeMR7o9>

※説明会にはオンライン参加、当日参加も可能です。

◆お問い合わせ先：岡山大学 文明動態学研究所

電話 086-251-7442

E-mail ridc@okayama-u.ac.jp

